- TSA
 - 模型识别
 - Box-Jenkins 建模三步流程
 - ARMA定阶
 - ACF
 - PACF
 - EACF
 - 非平稳性检验
 - 定量评估手段
 - ADF单位根检验
 - 信息准则
 - AIC
 - BIC
 - 参数估计
 - MME
 - CLS
 - MLE与ULS
 - 估计量的性质
 - 模型诊断
 - 残差分析
 - 残差的计算
 - 趋势性检验
 - 正态性检验
 - 残差的相关性检验
 - 过度拟合检验
 - 预测

TSA

This note will be updated from time to

模型识别

Box-Jenkins 建模三步流程

- 1. 对于给定的ts,选取适当的ARIMAp,d,q
- 2. 对于确定的ARIMA. 估计其参数
- 3. 模型拟合检验

ARMA定阶

ACF

• 定义样本的ACF

$$\hat{\rho}_k = r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (Y_t - \bar{Y})(Y_{t-k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2}$$

- 若数据近似服从MA,则应当存在截尾特征;若数据近似服从AR,则应当指数衰减
- 故通过观察数据ACF的截尾特征可以对MA模型进行定阶
- 若假设样本抽样的数据总体来自一个白噪声,则 $Var(r_k) = 1/n, Cor(r_k, r_i) = 0$
- 若假设样本抽样的数据总体来自一个MA(q),则 $r_k \sim_d N(0, (1+2\rho_1^2+\cdots+2\rho_q^2)/n)$.
- Bartlett's Approximation

$$\circ \pm 1.96\sqrt{(1+2r_1^2+\cdots+2r_q^2)/n}$$

- 。 由于样本的抽样性质,若假设总体来自MA(q),则该区间为 $H_0: \rho_k = 0$ 在5%水平下的接受区间
- 。即对于一个直到q阶的ACF,若样本ACF落在这个区间内,则可以认为样本ACF反映出总体ACF在95%的统计水平下是为0的
- 若ACF衰减的很慢,也有可能指示样本数据是非平稳的

PACF

- PACF的定义
 - o def1:

$$\phi_{kk} = Corr(Z_t, Z_{t-k}|Z_{t-1}, \cdots, Z_{t-k+1})$$

• PACF的求解

。 通过解如下Yule-Walker等式:

$$\begin{pmatrix} \phi_{k1} \\ \phi_{k2} \\ \vdots \\ \phi_{kk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \cdots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_k \end{pmatrix}$$

其中用 r_k 估计 ho_k 即得到了估计值 $\hat{\phi}_{kk}$

- PACF的作用
 - 。 对于一个来自AR(p)的过程,总体的PACF在p阶截尾
 - 。 MA(q)过程的PACF则指数衰减
 - 。与Bartlett's Approximation类似,通过 $\pm 1.96\sqrt{1/n}$ 可以得到95%的PACF=0的接受区间

EACF

• 通过EACF可以对模型同时进行p,q的定阶

非平稳性检验

定量评估手段

- 时序图
- ACF的衰减趋势

ADF单位根检验

• 检验模型:

$$Z_t = \alpha Z_{t-1} + X_t$$

• 假设检验:

$$H_0: a = \alpha - 1 = 0$$

说明: $\alpha = 1$ 意味着原假设是**原序列一阶差分平稳**, $|\alpha| < 1$ 说明原序列平稳

- 模型推导:
 - 。 假设 $\{X_t\}$ 是平稳的AR(k),故由AR(k)定义:

$$X_{t} = \phi_{1}X_{t-1} + \cdots + \phi_{k}X_{t-k} + a_{t}$$

。 若 H_0 成立,则此时:

$$X_t = Z_t - Z_{t-1} = \nabla Z_t$$

。 将二者联立, 有:

$$\nabla Z_t = aZ_{t-1} + \phi_1 \nabla Z_{t-1} + \dots + \phi_k \nabla Z_{t-k} + a_t$$

Question: 1. 这里不是a=0? 为什么还要单独列出来这一项呢? 2. 具体该如何根据特征选择mu的序列?

信息准则

AIC

BIC

参数估计

MME

CLS

MLE 与 ULS

估计量的性质

模型诊断

残差分析

残差的计算

趋势性检验

- 残差散点时序图
- 检验残差中是否还含有未被提取充分的信息

正态性检验

- 直方图
- Q-Q图
- 正态分布假设检验
 - 。 Shapiro-Wilk 检验
 - H_0 数据是正态的
 - ∘ Jarque-Barre 检验
 - H_0 数据是正态的

残差的相关性检验

- ACF检验
- Ljung-Box检验
 - $H_0: \rho_1 = \cdots \rho_K = 0$ (*K*给定)
 - 。相当于检验从 r_1 到 r_K 的联合效果,联合在一起检验是否有显著相关的残差滞后项
 - 。 一般选择K=6,12,18 …的一系列间隔点,分别进行检验,以保证充分的残差独立

过度拟合检验

• 目的:在确定了一个ARMA(p,q)之后,我们可以通过构造 AMRA(p+1,q)或 AMRA(p,q+1)来确定原模型已经充分,新增模型是过度拟合(冗余)的

预测